



Contribution ID: 63

Type: **not specified**

Zaprojektowanie i wykonanie wielowariantowego układu do pomiarów rezystancji i temperatury dla SlowControl.

Friday 18 November 2016 12:15 (10 minutes)

w przygotowaniu

Summary

Pomiar temperatury przy wykorzystaniu termorezystora Pt 100, płytki NI Elvis II+ oraz oprogramowania LabVIEW.

Author: Ms TREICHEL, Zuzanna (Warsaw University of Technology)

Presenter: Ms TREICHEL, Zuzanna (Warsaw University of Technology)

Session Classification: Slow Control

Track Classification: Presentations